



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1674049 A1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР

(51)5 G 02 В 27/42

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

1

(21) 4749055/10
(22) 16.10.89
(46) 30.08.91, Бюл. № 32
(72) Э.Н. Балашова, Я.К. Лукашевич, М.В. Неофитный, В.А. Свич и Д.И. Сафиуллин
(53) 535.853.31 (088.8)
(56) Сороко Л.М. Гильберт-оптика. - М.: Наука, 1981, с. 58.

Авторское свидетельство СССР № 1601600, кл. G 02 В 27/42, 1988.
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГИЛЬБЕРТ-ОБРАЗА ПУЧКА ИЗЛУЧЕНИЯ
(57) Изобретение относится к оптике и может использоваться для выполнения преобразования Гильbertа волнового пучка в зоне дифракции Френеля при проведении диагностики фазовых объектов, классификации образов. Целью изобретения является сокращение габаритов путем получения Гильберт-образа в зоне дифракции Френеля при одновременном устранении зависимости качества формирования от смещения центра дифракционной структуры относительно оси пучка. Устройство содержит фазовую дифракци-

2

онную структуру 1 с прямоугольным профилем штрихов-канавок 2 и блок регистрации дифракционных изображений с приемниками 4 излучения. При этом канавки 2 выполнены одинаковыми по ширине и глубине и расположены с одинаковым периодом T на всей поверхности структуры 1, а округленное до ближайшего целого отношение T/d связано с другими параметрами устройства соотношением $T/d = 1/m \{ p \cdot x_{pm}/T - 0,25 [1 - (-1)^{pm}] \}$, где $m = 1, 2, 3, \dots \leq N/4$; N – число канавок 2; $p = 1, 2, 3, \dots < mT/\lambda N$; λ – длина волны излучения; x_{pm} – координаты расположения приемников 4 излучения, выбранные за пределами линейной апертуры структуры и отсчитываемые в противоположные стороны относительно проекции центра структуры 1 на плоскость блока 3 регистрации, расположенную на расстоянии z_{pm} от структуры 1, определяемом согласно выражению $z_{pm} = mT^2/p\lambda$, а глубина канавок 2 удовлетворяет соотношению $0,05 \lambda \leq h \leq 0,45 \lambda$. Ил.

Изобретение относится к оптике и может использоваться для выполнения преобразования Гильберт-образа волнового пучка в зоне Френеля при проведении диагностики фазовых объектов, классификации образов.

Целью изобретения является сокращение габаритов путем получения Гильберт-образа в зоне дифракции Френеля при одновременном устранении зависимости качества формирования от смещения центра дифракционной структуры относительно оси пучка.

На фиг. 1 представлена схема устройства; на фиг. 2 и 3 приведены численные результаты, позволяющие провести сравнение относительных распределений интенсивности излучения в 20-й дифракционной полосе, образующейся в зоне дифракции Френеля на расстоянии z_{11} от структуры, с Гильберт-образом, полученным в дальней зоне; на фиг. 4 – иллюстрация поведения Гильберт-образа при смещении центра дифракционной структуры относительно оси пучка.

Устройство содержит фазовую дифракционную структуру 1 с прямоугольным профилем штрихов-канавок 2 и блок 3

(19) SU (11) 1674049 A1

регистрации дифракционных изображений с приемниками 4 излучения. При этом канавки 2 выполнены одинаковыми по ширине d и глубине h и расположены с одинаковым периодом T на всей поверхности структуры 1, а округленное до ближайшего целого отношение T/d связано с другими параметрами устройства соотношением

$$\frac{T}{d} = \frac{1}{m} \left\{ \frac{x_{pm} p}{T} - 0.25 [1 - (-1)^{pm}] \right\},$$

где $m = 1, 2, 3, \dots, \leq N/4$; N – число канавок 2; $p = 1, 2, 3, \dots < \frac{m T}{\lambda N}$. λ – длина волны излучения; x_{pm} – координаты расположения приемников 4 излучения блока 3 регистрации, выбранные за пределами линейной апертуры структуры 1 и отсчитываемые в противоположные стороны относительно проекции центра дифракционной структуры 1 на плоскость блока 3 регистрации, расположенную на расстоянии z_{pm} от структуры 1, определяемом согласно выражению

$$z_{pm} = \frac{m T^2}{p \lambda},$$

а глубина h канавок 2 удовлетворяет соотношению

$$0.05 \lambda \leq h \leq 0.45 \lambda.$$

Работа устройства основана на эффекте формирования Гильберт-образа пучка излучения в изображениях Френеля дифракционной структуры с указанной геометрией.

Дифрагированное на структуре 1 поле можно представить в виде суперпозиции полей, рассеянных прямоугольными канавками 2. Диапазон изменения отношения периода T расположения канавок к их ширине d выбран из условия получения вблизи координат x_{pm} сдвига фаз полей, рассеянных симметрично расположенным относительно центра дифракционной структуры 1 канавками 2 на $\lambda/2$.

По отношению к дифракционной полосе, номер которой задается округленным до ближайшего целого числом $\frac{m T}{d}$, поля, рассеянные симметричными канавками 2, сдвинуты по фазе на $\lambda/2$. Указанный факт позволяет выделить в выражении для комплексной амплитуды дифрагированного поля произведение функции амплитудно-фазового распределения $U(x_n)$ падающего пучка 5 и знаковой функции $\text{sgn}(x_n)$, где n – номер канавки, отсчитываемый относительно центра дифракционной структуры 1, и тем самым выполнить необходимые условия для осуществления преобразования Гильберта. При этом вблизи координат наблюдения x_{pm} выражение для комплексной амплитуды дифрагированного поля преобразуется с

точностью до постоянного комплексного множителя в свертку Фурье-образов падающего пучка и знаковой функции. Данная свертка и представляет собой преобразование Гильберта от $\hat{U}(\omega)$, где знак уголок над функцией обозначает преобразование Фурье этой функции по частоте $\omega = \frac{2\pi x}{\lambda z}$. Необходимое условие формирования Гильберт-образа не выполняется при значениях x_{pm} , x_{pm} , отличных от указанных дискретных множеств значений. Так, например, вблизи плоскостей наблюдения x_{pm} дифракционное изображение является слабоконтрастным и не отображает Гильберт-образа. За пределами координат x_{pm} поля, рассеянные канавками 2 структуры 1, имеют разность хода, отличную от $\lambda/2$, что приводит к искажению картины формируемого изображения. При этом в плоскостях наблюдения x_{pm} возможна реализация других интегральных преобразований, например, при синфазном сложении рассеянных полей формируется Фурье-образ падающего пучка.

Графики на фиг. 2 получены при падении пучка 5 с функцией амплитудного распределения вида $U(x) = \text{rect} \left(\frac{x}{a} \right)$, где $2a$ – характерный размер пучка, причем $a = NT/2$, $N = 20$. Относительные распределения интенсивности на фиг. 3 получены при падении пучка $U(x) = \sin \left(\frac{\pi x}{d} \right)$. Отношение периода T расположения канавок 2 к их ширине d выбрано равным 20. Точки на фиг. 2 и 3 соответствуют второму дифракционному порядку решетки в виде двух разнородных участков, выполняющей в дальней зоне при $\frac{d_1}{T} = 0.75$, $\frac{d_2}{T} = 0.25$ преобразование Гильберта. Расчеты выполнены с использованием дифракционного интеграла Фурье-оптики. Отношение глубины канавки h штриха к длине волны излучения λ выбрано равным 0.25. Для сравнения с соответствующим распределением дальней зоны при дифракционной полосе Френеля приведена угловая координата Θ/Θ_0 , где $\Theta_0 = \lambda/2a$, $\Theta = x/z_{pm}$. Видно, что относительные угловые распределения интенсивности в полосе Френеля и в изображении Гильберта, полученные в дальней зоне, достаточно хорошо совпадают.

Устройство позволяет сформировать Гильберт-образ пучка в Френелевской зоне и одновременно устранить зависимость формируемого распределения интенсивности от смещения центра дифракционной

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55

структуры относительно оси пучка. Последний факт дает возможность упростить схемы теневых приборов для диагностики фазовых объектов, совместив в одном дифракционном элементе функции фильтра Гильберта и фокусирующего устройства. Исключение из данных схем фокусирующего устройства расширяет диапазон их применения в сторону больших размеров фазовых объектов и плотностей мощности зондирующих пучков излучения. В частности, устройство может использоваться для формирования Гильберт-образа пучка большой интенсивности в ИК-диапазоне. Децентровка дифракционной структуры в рассматриваемом случае не приводит к заметному изменению картины распределения интенсивности Гильберт-образа. Это подтверждается графиками на фиг. 4, полученными при падении пучка с равномерным распределением интенсивности на дифракционную структуру, состоящую из 20 канавок. Результаты получены в плоскости z_{11} при $\frac{T}{d}$, равном 20. Из приведенных графиков следует, что смещение Δx центра дифракционной структуры 1 относительно оси пучка 5 не приводит к появлению сильного фона в изображении Гильберта.

П р и м е р. При формировании Гильберт-образа пучка диаметром 20 мм на длине волны $\lambda = 10,6 \text{ мкм}$ в плоскости z_{11} дифракционную структуру необходимо выполнять с шагом $T = 1 \text{ мм}$ и шириной прямоугольных канавок h равной 50 мкм. При этом Гильберт-образ пучка формируется в 10-й полосе изображения Френеля. Дифракционная структура для формирования Гильберт-образа пучка диаметром 40 мм в 50-ой полосе изображения Френеля изготовлена путем нарезки штрихов на делительной машине. Ширина и период расположения штрихов выбраны равными соответственно 20 мкм и 1 мм. В качестве подложки использовались медное зеркало, поверхность которого обработана алмазным точением, и

сплав АМЦ. Размер заштрихованной поверхности составлял 100x100 мм.

Ф о р м у л а и з о б р е т е н и я

Устройство для формирования Гильберт-образа пучка излучения, содержащее

- 5 фазовую дифракционную структуру с прямоугольным профилем штрихов-канавок и блок регистрации дифракционных изображений с приемниками излучения, отличающую ще е с я тем, что, с целью сокращения габаритов путем получения Гильберт-образа в зоне дифракции Френеля при одновременном устранении зависимости качества формирования от смещения центра дифракционной структуры относительно оси пучка, прямоугольные канавки дифракционной структуры выполнены одинаковыми по ширине и глубине и расположены с одинаковым периодом на всей поверхности
- 10 дифракционной структуры, а округленное до ближайшего целого отношение периода T расположения прямоугольных канавок к их ширине d связано с другими параметрами устройства соотношением
- 15
- 20

25

$$\frac{T}{d} = \frac{1}{m} \left\{ \frac{x_{pm}}{T} - 0,25 [1 - (-1)^{pm}] \right\},$$

где $m = 1, 2, 3, \dots \leq N/4$; N – число канавок; p – 30 1, 2, 3, … < $\frac{m T}{\lambda N}$; λ – длина волны излучения;

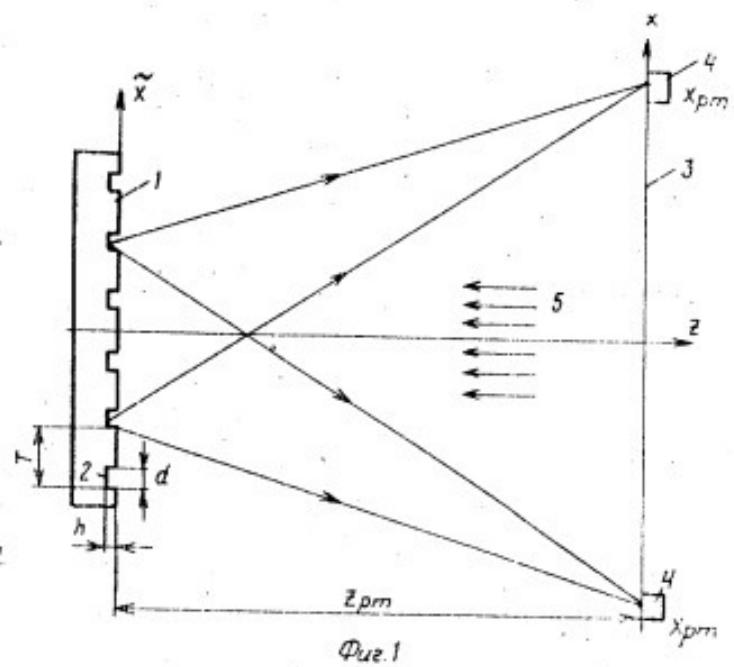
35 x_{pm} – координаты расположения приемников излучения блока регистрации, выбранные за пределами линейной апертуры дифракционной структуры и отсчитываемые в противоположные стороны относительно проекции центра дифракционной структуры на плоскость блока регистрации, расположенную на расстоянии z_{pm} от структуры, определяемом согласно выражению

40

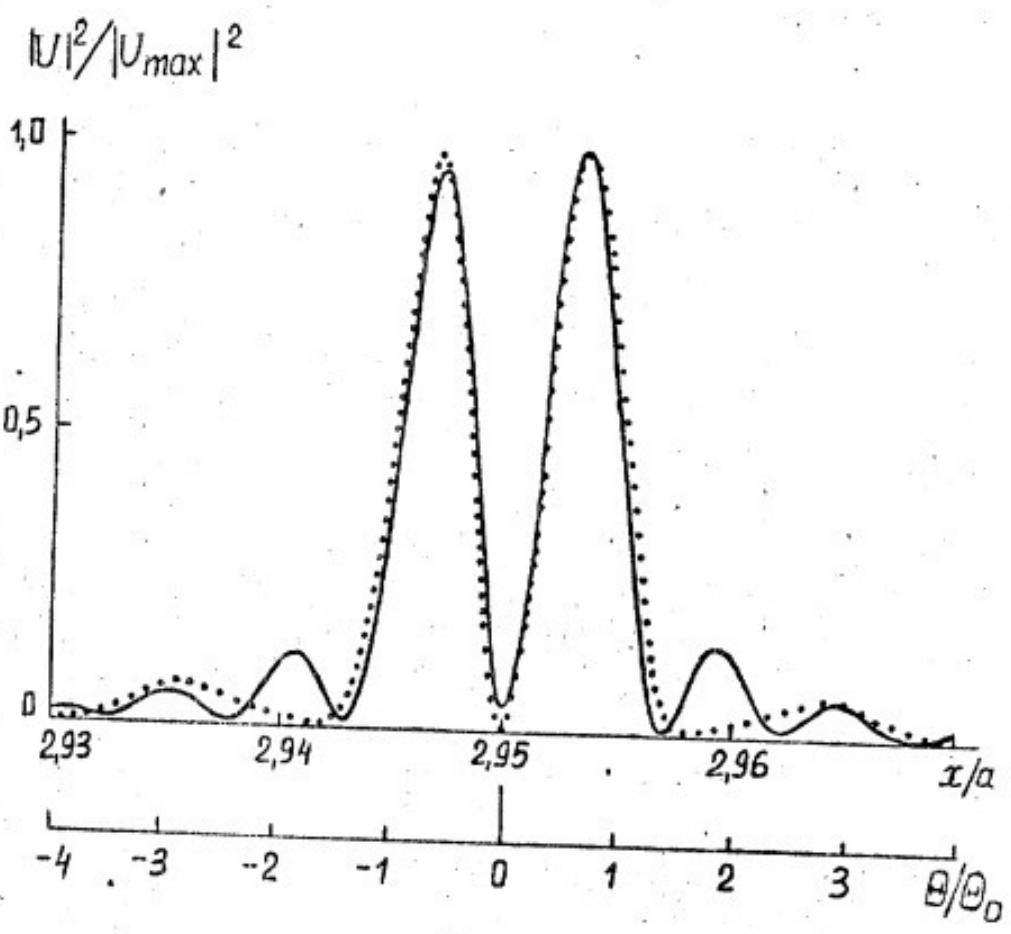
$$z_{pm} = \frac{m T^2}{p \lambda},$$

а глубина канавок h удовлетворяет соотношению

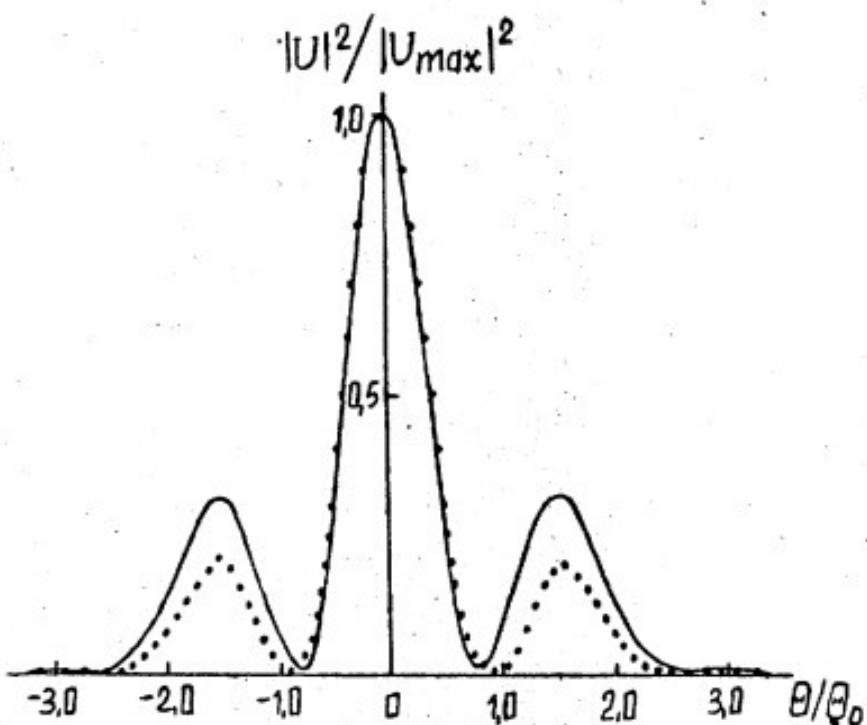
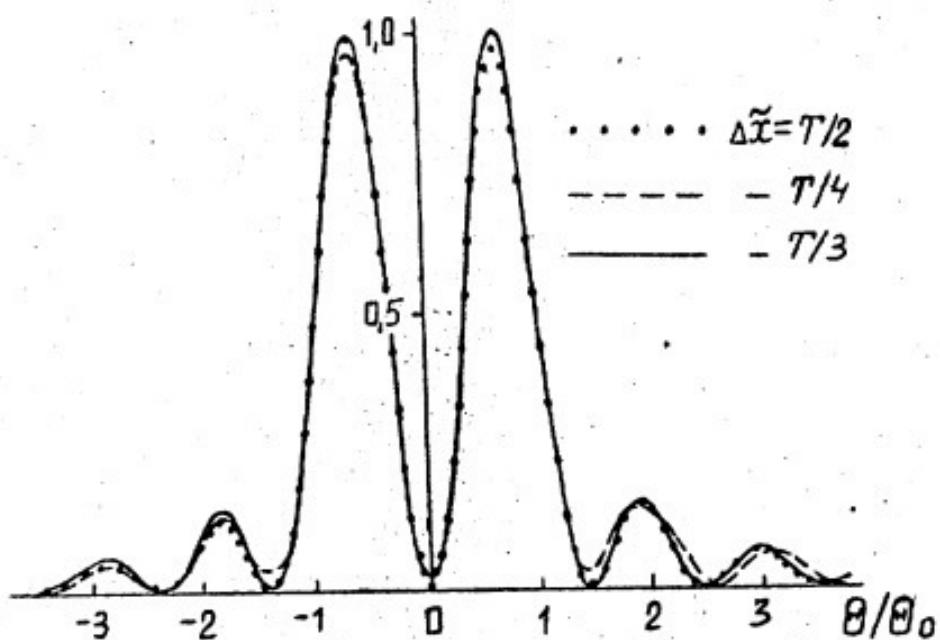
$$0,05 \lambda \leq h \leq 0,45 \lambda.$$



Фиг. 1



Фиг. 2

Фиг. 3 $|U|^2 / |U_{max}|^2$ 

Фиг. 4

Составитель В. Кравченко
Техред М. Моргентал

Корректор М. Максимишинец

Редактор С. Никитина

Заказ 2919

Тираж 329

Подписьное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101